(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-80694 (P2003-80694A)

(43)公開日 平成15年3月19日(2003.3.19)

(51) Int.Cl.7		戲別記号		FΙ			Ť	-7]-ド(参考)
В41Ј	2/01			B 0 5 C	5/00		101	2 C 0 5 6
B05C	5/00	101		B05D	1/26		Z	2H088
B05D	1/26				3/02		Z	4D075
	3/02				5/12		В	4F041
	5/12			G 0 2 F	- 1/13		101	4M104
			審查請求	未請求 請求	₹項の数13	ol	(全 17 頁)	最終頁に続く

(21)出顧番号 特願2002-113586(P2002-113586) (22)出顧日 平成14年4月16日(2002.4.16)

(31)優先権主張番号 特願2001-193679 (P2001-193679) (32)優先日 平成13年6月26日(2001.6.26)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 橋本 貴志

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72)発明者 古沢 昌宏

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(74)代理人 100079108

弁理士 稲葉 良幸 (外2名)

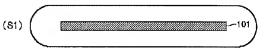
最終頁に続く

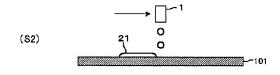
(54) 【発明の名称】 膜パターンの形成方法、膜パターン形成装置、導電膜配線、電気光学装置、電子機器、並びに非接触型カード媒体

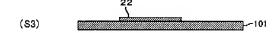
(57) 【要約】

【課題】 微細な膜パターンを形成することができ、工程も簡略化された機能性膜パターンの形成方法を提供することを目的とする。また、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも膜厚が厚く電気伝導等の機能発揮に有利なパターンを形成することのできる機能性膜パターンの形成方法を提供する。

【解決手段】 導電性微粒子等の機能性成分を含有した 液体を基板101上にインクジェットにより吐出して機能性膜パターンを形成する方法であって、前記液体に対する接触角が30[deg]以上60[deg]以下である機能性膜形成面を有する基板上に前記液体をインクジェットにより塗布する工程(S2)と、塗布された前記液体を熱処理によって機能性膜に変換する工程(S3)と、を備える。前記インクジェットにより吐出する工程は、前記液体を前記基板上に付与された際の液体の直径の1%以上10%以下の重なりを生じるように吐出することが望ましい。







【特許請求の範囲】

【請求項1】機能性成分を含有した液体を基板上にイン クジェットにより吐出して機能性膜パターンを形成する 方法であって、

前記液体に対する接触角が30[deg]以上60[d e g] 以下である膜形成面を有する基板上に前記液体を インクジェットにより塗布する工程と、

塗布された前記液体を熱処理によって機能性膜に変換す る工程と、

を備えた、機能性膜パターンを形成する方法。

【請求項2】請求項1において、

前記インクジェットにより吐出する工程は、前記液体 を、前記基板上において互いに隣り合う前記液体のイン クジェット液滴の中心間の距離が、前記基板上に付与さ れた際の前記インクジェット液滴の半径と、前記基板上 に付与される前の前記インクジェット液滴の半径との和 よりも大きく、

かつ前記基板上に付与された際の前記インクジェット液 滴の半径の2倍よりも小さくなるように吐出する、 機能性膜パターンを形成する方法。

【請求項3】請求項1において、

前記インクジェットにより吐出する工程は、前記液体を 前記基板上に付与された際の液体の直径の1%以上10 %以下の重なりを生じるように吐出する、

機能性膜パターンを形成する方法。

【請求項4】請求項1乃至請求項3の何れか一項におい

前記塗布工程および前記変換工程の実行後、更に前記機 能性膜上に前記液体をインクジェットにより塗布する工 程と、塗布された前記液体を熱処理によって機能性膜に 30 変換する工程と、

を備えた機能性膜パターンを形成する方法。

【請求項5】請求項1乃至請求項3の何れか一項におい

前記塗布工程の後、機能性膜に変換する工程の前に、塗 布された前記液体を乾燥させる工程と、乾燥した前記液 体上に更に前記液体をインクジェットにより塗布する工 程と、

を備えた機能性膜パターンを形成する方法。

て、

前記基板表面を、前記液体に対する接触角が30 [de g] 以上60 [deg] 以下である機能性膜形成面に加 工する表面処理工程を更に備えた、

機能性膜パターンを形成する方法。

【請求項7】請求項1乃至請求項6の何れか一項におい て、

前記機能性成分として導電性微粒子を用い、前記機能性 膜として導電膜を形成する、機能性膜パターンを形成す る方法。

【請求項8】機能性成分を含有した液体を基板上にイン クジェットにより吐出して機能性膜パターンを形成する 装置であって、

前記液体に対する接触角が30 [deg]以上60 [d e g] 以下である膜形成面を有する基板上に前記液体を インクジェットにより塗布するインクジェット塗布手段

途布された前記液体を熱処理によって機能性膜に変換す る熱処理手段と、

10 を備えた、機能性膜パターンを形成する装置。

【請求項9】導電性微粒子を含有した液体を基板上にイ ンクジェットにより吐出して導電膜配線を形成する装置 であって.

前記液体に対する接触角が30 [deg]以上60 [d e g] 以下である導電膜形成面を有する基板上に前記液 体をインクジェットにより塗布するインクジェット塗布

途布された前記液体を熱処理によって導電膜に変換する 熱処理手段と、

20 を備えた導電膜配線を形成する装置。

【請求項10】請求項7に記載の機能性膜パターンを形 成する方法によって形成された導電膜配線。

【請求項11】請求項10に記載された導電膜配線を備 える電気光学装置。

【請求項12】請求項11に記載された電気光学装置を 備える電子機器。

【請求項13】請求項10に記載された導電膜配線をア ンテナ回路として備える非接触型カード媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、素子製造方法及び製造 装置に係り、特にインクジェット式記録装置などの液体 塗布装置を用いて、基板上に任意のパターンを形成する 方法及び装置の改良に関する。

【0002】また、本発明は、導電膜配線、電気光学装 置、電子機器、並びに非接触型カード媒体に関する。 [0003]

【従来の技術】半導体素子その他の回路素子は、シリコ ン、ガラス、PET(ポリエチレンテレフタレート)そ 【請求項6】請求項1万至請求項5の何れか一項におい 40 の他の基板上に回路パターンや配線パターンその他の機 能性膜パターンを形成して製造される。従来、このよう な素子の製造には、例えばリソグラフィー法が用いられ ている。このリソグラフィー法は、基板上にレジストと 呼ばれる感光剤を塗布し、回路パターンを照射して現像 し、これに金属イオン等を打ち込んで回路パターンを形 成するものである。このリソグラフィー法は真空装置な どの大掛かりな設備と複雑な工程を必要とし、また材料 使用効率も数%程度でそのほとんどを捨ててしまわざる を得ず、製造コストが高かった。

50 【0004】これに対して、米国特許第5132248

号では、微粒子を分散させた液体をインクジェット法に て基板に直接パターン塗布し、その後熱処理やレーザー 照射を行なって導電膜パターンに変換する方法が提案されている。この方法によれば、フォトリソグラフィーが 不要となり、プロセスは大幅に簡単なものとなる。しかしながら、このようなインクジェット法によるパターニングは、工程が単純で原材料の使用量も少なくてすむというメリットがある反面、後述のバンクを用いる等、基板に適当な処理を施さなければ、基板上で液体が制御できず所望の形状を有する導電膜パターンの作製が困難と 10 なる。

【0005】一方、特開昭59-75205号公報は、 基板上にバンクを設け、バンク内に機能性液体を塗布す ることにより、液体の塗布位置を制御することが記載さ れている。この方法においても、バンクはフォトリソグ ラフィーを用いて形成するため、コスト高につながって しまう。

【0006】更に、撥液部と親液部のパターンを形成し た基板の親液部にインクジェット等の方法で選択的に液 体材料を塗布することが知られている。このインクジェ 20 ット式記録ヘッドの解像度は、例えば400dpiと微 細であるため、半導体工場のような設備を要せず、 μ m オーダーの幅で任意のパターンが形成できると考えられ る。この方法ではマスク等を用いた親液部、撥液部のパ ターン形成の工程が必要で、また塗布がインクジェット 法である場合、親液パターン上に正確に塗布するための アライメントマークおよびアライメント工程が必要とな りプロセスが煩雑となる。さらに親液部への吐出である ため、液滴が濡れ広がり、膜厚の厚い導電膜の形成が困 難となる。膜厚を厚くするために吐出回数を多くするこ とも考えられるが、その場合、インクが親液パターン内 に収まるには、インクに対する撥液部の撥液性が相当に 高いことが必要となる。また形成される配線の線幅が基 板の親液部パターンの幅に限定される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、微細な膜パターンを形成することができ、工程も簡略化された機能性膜パターンの形成方法を提供することを目的とする。また、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも膜厚が厚く電気伝導等の機能発揮に有利なパターンを形成することのできる機能性膜パターンの形成方法を提供することを目的とする。

【0008】また、本発明は微細な膜パターンを容易に 形成することができる膜パターンの形成装置を提供する ことを目的とする。

【0009】また、本発明は膜厚が厚く電気伝導に有利で、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも微細に形成可能な導電膜配線を提供することを目的とする。

【0010】さらに、本発明は配線部やアンテナの断線で、、液滴が互いに繋がらないや短絡等の不良が生じにくく、しかも、小型化、薄型化 50 いことを防ぐことができる。

が可能な電気光学装置、及びこれを用いた電子機器、並 びに非接触型カード媒体を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明のパターン形成方法は、機能性成分を含有した液体を基板上にインクジェットにより吐出して機能性膜パターンを形成する方法であって、前記液体に対する接触角が30 [deg]以上60 [deg]以下である機能性膜形成面を有する基板上に前記液体をインクジェットにより塗布する工程と、塗布された前記液体を熱処理によって機能性膜に変換する工程と、を備えたことを特徴とする。

【0012】30 [deg]よりも小さければ、液滴が基板上で塗れ広がりすぎるため、形状の乱れた機能性膜パターンが形成される。また60 [deg]よりも大きければ、インクジェット液滴が基板に着弾し既に基板上にある液滴と接した際にその液滴に取り込まれてしまうことにより、機能性膜パターンに断線等の不具合が生じる。

20 【0013】そこで程度良く撥液性を有する基板上に液体をインクジェット吐出することにより、基板着弾後の吐出液滴の濡れ広がりを抑え、微細で厚膜の機能性膜パターンを直接形成することができ、なおかつインクジェット液滴が基板に着弾し既に基板上にある液滴と接した際にその液滴に取り込まれてしまうことにより生じる、断線等のパターンの不具合を防止できる。また、基板にパターン処理を施す工程を必要としないため、プロセスを簡略化でき、さらに、機能性膜パターンの形状が基板のパターンに限定されないため、例えば吐出電圧の変更30 によりインクジェット液滴の体積を変えることでラインの線幅を調整することができる等、容易に所望の機能性膜パターンの形成が行なえる。

【0014】また、上記パターン形成方法において、前 記インクジェットにより吐出する工程は、前記液体を、 前記基板上において互いに隣り合う前記液体のインクジ エット液滴の中心間の距離が、前記基板上に付与された 際の前記インクジェット液滴の半径と、前記基板上に付 与される前の前記インクジェット液滴の半径の和よりも 大きく、かつ前記基板上に付与された際の前記インクジ ェット液滴の半径の2倍よりも小さくなるように吐出す ることが望ましい。インクジェット液滴を、既に基板上 に付与された液滴に直接当てることなく、基板着弾後の 液滴の広がりによって既に基板上に付与された液滴と繋 がるように吐出することにより、インクジェット液滴が 既に基板上に付与された液滴に直接当たる際に生じる衝 撃によりラインにイレギュラーが生じ、断線等の不具合 が発生するのを防止することができる。また基板上の液 滴の半径の2倍よりも小さい吐出間隔で吐出すること で、液滴が互いに繋がらないためにラインが形成されな

【0015】また、上記パターン形成方法において、前 記インクジェットにより吐出する工程は、前記液体を前 記基板上に付与された際の液体の直径の1%以上10% 以下の重なりを生じるように吐出することが望ましい。 10%以下とすることにより、ラインの単位長さあたり の塗布される液体の量が過剰になるの防ぎ、バルジの発 生を防止することができる。また1%以上とすることに より、吐出位置精度誤差により液滴同士の重なりが生じ なくなるのを防ぎ、ラインの断線を回避することができ る。バルジとは、図3に示すような、ラインのある部分 10 に液体が集中することで生じる液溜りのことである。バ ルジは、ラインの断線や他のラインとの短絡の原因とな

【0016】また、上記パターン形成方法において、前 記塗布工程および前記変換工程の実行後、更に前記機能 性膜に前記液体をインクジェットにより塗布する工程 と、塗布された前記液体を熱処理によって機能性膜に変 換する工程と、を備えることが望ましい。機能性膜変換 工程後も基板は撥液性を有する一方、変換された機能性 膜は親液性を有することになるため、その上に重ねて塗 20 係る電気光学装置を備えることを特徴とする。 布することにより液体が基板上に流れることなく機能性 膜上に留まり、線幅が大きくなることなく更に厚膜の機 能性膜パターンを形成することができる。

【0017】また、上記パターン形成方法において、前 記塗布工程の後、機能性膜に変換する工程の前に、塗布 された前記液体を乾燥させる工程と、乾燥した前記液体 上に更に前記液体をインクジェットにより塗布する工程 と、を更に備えることが望ましい。ここでの乾燥させる 工程とは、溶剤の一部又は全部を除去する工程であっ て、この工程だけでは機能性成分の機能発揮は十分に或 いはほとんど得られない程度の乾燥工程であり、機能性 膜変換工程よりも低い温度での熱処理によって行なわれ る。乾燥工程後も基板は撥液性を有する一方、乾燥した 液体は親液性を有することになるため、その上に重ねて 塗布することにより更に厚膜の機能性膜パターンを形成 することができる。また乾燥工程は機能性膜変換工程よ りも低い温度での熱処理によって行なわれるため、機能 性膜変換後に重ねて吐出する場合に比べて処理時間が短 縮でき、使用エネルギーも少なくてすむ。

記基板表面を、前記液体に対する接触角が30 [de g] 以上60 [deg] 以下である機能性膜形成面に加 工する表面処理工程を更に備えることが望ましい。

【0019】上記のパターン形成方法は、導電膜配線の パターン形成などに好適に用いられる。この場合、イン クジェットにより吐出する液体には導電性微粒子を含有 させることが望ましい。

【0020】また、本発明のパターン形成装置は、機能 性成分を含有した液体を基板上にインクジェットにより 吐出して機能性膜パターンを形成する装置であって、前 50 されていてもよい。

記液体に対する接触角が30 [deg]以上60 [de g]以下である機能性膜形成面を有する基板上に前記液 体をインクジェットにより塗布するインクジェット塗布 手段と、塗布された前記液体を熱処理によって機能性膜 に変換する熱処理手段と、を備えたことを特徴とする。 このパターン形成装置は、例えば導電性微粒子を含有し た液体を吐出することにより、導電膜配線のパターン形 成などに好適に用いられる。

【0021】また、本発明の導電膜配線は、上記パター ン形成方法によって形成されたことを特徴とする。これ によれば、膜厚が厚く電気伝導に有利で、断線や短絡等 の不良が生じにくく、しかも微細に形成可能な導電膜配 線とすることができる。

【0022】また、本発明の電気光学装置は、上記発明 に係る導電膜配線を備えることを特徴とする。本発明の 電気光学装置としては、例えば液晶表示装置、有機エレ クトロルミネッセンス表示装置、プラズマ型表示装置等 を挙げることができる。

【0023】また、本発明に係る電子機器は、本発明に

【0024】また、本発明の非接触型カード媒体は、上 記発明に係る導電膜配線をアンテナ回路として備えるこ とを特徴とする。

【0025】これらの発明によれば、配線部やアンテナ の断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、小型化、 薄型化が可能な電気光学装置、及びこれを用いた電子機 器、並びに非接触型カード媒体を提供することができ る。

[0026]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態による 膜パターン形成方法について、図面を参照して説明す る。図1は、本発明の実施形態による膜パターンの形成 方法による製造工程の説明図である。

【0027】<1-1. 第1実施形態:導電膜>第1実 施形態として、本発明の膜パターン形成方法の一例であ る導電膜パターン形成方法について説明する。本実施形 態に係る導電膜パターン形成方法は、表面処理工程と塗 布工程と熱処理工程から構成される。

【0028】(表面処理工程)まず、図1(S1)に示 【0018】また、上記パターン形成方法において、前 40 すように、導電膜パターンを形成すべき基板101の表 面にフルオロアルキルシランなどからなる自己組織化膜 を形成することにより、導電性微粒子を含有した液体に 対する所定の接触角を持つように処理する。導電性微粒 子を含有した液体に対する接触角は、30 [deg]以 上60 [deg]以下であることが望ましい。

> 【0029】基板101としては、Siウエハー、石英 ガラス、ガラス、プラスチックフィルム、金属板など各 種のものを用いることができ、また、基板表面に半導体 膜、金属膜、誘電体膜、有機膜などが下地層として形成

【0030】基板表面を処理するための有機分子膜は、 基板に結合可能な官能基と、その反対側に親液基あるい は撥液基といった基板の表面性を改質する(表面エネル ギーを制御する) 官能基と、これらの官能基を結ぶ炭素 の直鎖あるいは一部分岐した炭素鎖を備えており、基板 に結合して自己組織化して分子膜、例えば単分子膜を形 成するものである。

【0031】自己組織化膜とは基板など下地層等構成原 子と反応可能な結合性官能基とそれ以外の直鎖分子とか らなり、該直鎖分子の相互作用により極めて高い配向性 10 を有する化合物を、配向させて形成された膜である。こ の自己組織化膜は、単分子を配向させて形成されている ので、極めて膜厚を薄くすることができ、しかも、分子 レベルで均一な膜となる。即ち、膜の表面に同じ分子が 位置するため、膜の表面に均一でしかも優れた撥液性や 親液性を付与することができる。

【0032】上記の高い配向性を有する化合物として、 例えばフルオロアルキルシランを用いた場合には、膜の 表面にフルオロアルキル基が位置するように各化合物が 配向されて自己組織化膜が形成されるので、膜の表面に 均一な撥液性が付与される。

【0033】このような自己組織化膜を形成する化合物 としては、ヘプタデカフルオロー1, 1, 2, 2テトラ ヒドロデシルトリエトキシシラン、ヘプタデカフルオロ 1, 1, 2, 2テトラヒドロデシルトリメトキシシラ ン、ヘプタデカフルオロー1,1,2,2テトラヒドロ デシルトリクロロシラン、トリデカフルオロー1,1, 2, 2テトラヒドロオクチルトリエトキシシラン、トリ デカフルオロー1, 1, 2, 2テトラヒドロオクチルト リメトキシシラン、トリデカフルオロー1, 1, 2, 2 テトラヒドロオクチルトリクロロシラン、トリフルオロ プロピルトリメトキシシラン等のフルオロアルキルシラ ン(以下「FAS」という)を挙げることができる。使 用に際しては、一つの化合物を単独で用いるのも好まし いが、2種以上の化合物を組合せて使用しても、本発明 の所期の目的を損なわなければ制限されない。また、本 発明においては、前記の自己組織化膜を形成する化合物 として、前記FASを用いるのが、基板との密着性及び 良好な撥液性を付与する上で好ましい。

【0034】FASは、一般的に構造式RnSiX (4-n) で表される。ここでnは1以上3以下の整数 を表し、Xはメトキシ基、エトキシ基、ハロゲン原子な どの加水分解基である。またRはフルオロアルキル基で あり、 (CF_3) $(CF_2)_x$ $(CH_2)_y$ の (ここで xは0以上10以下の整数を、yは0以上4以下の整数 を表す)構造を持ち、複数個のR又はXがSiに結合し ている場合には、R又はXはそれぞれすべて同じでも良 いし、異なっていてもよい。Xで表される加水分解基は 加水分解によりシラノールを形成して、基板(ガラス、 シリコン)等の下地のヒドロキシル基と反応してシロキ 50 には吐出したインクの乾燥が遅くなり導電膜中に溶媒が

サン結合で基板と結合する。一方、Rは表面に(C F₃) 等のフルオロ基を有するため、基板等の下地表面 を濡れない (表面エネルギーが低い) 表面に改質する。 【0035】次いで、親液部について述べる。後述する 紫外光などにより自己組織化膜が除去された領域は、ヒ

ドロキシル基が表面に存在する。このため、FASの領 域に比べて非常に濡れ易い性質を示す。従って、基板全 面にFASを形成した後に、一部の領域のFASを除去 すると、その領域は親液性を示す。

【0036】自己組織化膜は、上記の原料化合物と基板 101とを同一の密閉容器中に入れておき、室温の場合 は2~3日程度の間放置すると基板101上に形成され る(S1)。また、密閉容器全体を100℃に保持する ことにより、3時間程度で基板101上に形成される。 以上に述べたのは、気相からの形成法であるが、液相か らも自己組織化膜は形成可能である。例えば、原料化合 物を含む溶液中に基板を浸積し、洗浄、乾燥することで 基板上に自己組織化膜が得られる。

【0037】なお、自己組織化膜を形成する前に、基板 表面に紫外光を照射したり、溶媒により洗浄したりし て、前処理を施すことが望ましい。

【0038】(塗布工程)次に、図1(S2)に示すよ うに、導電性微粒子を含有する液体21を上記基板10 1上にインクジェット方式で塗布する。

【0039】ここで用いられる微粒子は、金、銀、銅、 パラジウム、ニッケルの何れかを含有する金属微粒子の 他、導電性ポリマーや超電導体の微粒子などが用いられ る。本実施形態では、これらの微粒子を溶媒に分散させ た液体を用いる。微粒子を分散させるために、微粒子表 面に有機物などをコーティングして使うこともできる。 また、基板に塗布するにあたり、溶剤への分散しやすさ とインクジェット法の適用の観点から、微粒子の粒径は 50 n m以上0. 1 μ m以下であることが好ましい。

【0040】上記の微粒子を溶媒に分散させ液体を調製 する。ここで使用する溶媒は室温での蒸気圧が 0.00 1mmHg以上200mmHg以下であるものが好まし い。蒸気圧が200mmHgより高い場合には、塗布膜 を形成するときに溶媒が先に蒸発してしまい、良好な塗 布膜を形成することが困難となるためである。一方、室 40 温での蒸気圧が 0.001 mm H g より低い溶媒の場 合、乾燥が遅くなり塗布膜中に溶媒が残留しやすくな

り、後工程の熱および/または光処理後に良質の導電膜 が得られにくい。また、上記溶液の塗布を後述のインク ジェット装置によって行なう場合には、溶媒の蒸気圧は 0.001mmHg以上50mmHg以下であることが 望ましい。蒸気圧が50mmHgより高い場合には、イ ンクジェット装置で液滴を吐出する際に乾燥によるノズ ル詰まりが起こり易く、安定な吐出が困難となるためで ある。一方、蒸気圧が O. O O 1 mmHg より低い場合 残留し易くなり、後工程の熱処理後にも良質の導電膜が 得られ難い。

【0041】使用する溶媒としては、上記の微粒子を分 散できるもので、凝集を起こさないものであれば特に限 定されないが、水の他に、メタノール、エタノール、プ ロパノール、ブタノールなどのアルコール類、nーヘプ タン、n-オクタン、デカン、トルエン、キシレン、シ メン、デュレン、インデン、ジペンテン、テトラヒドロ ナフタレン、デカヒドロナフタレン、シクロヘキシルベ ジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテ ル、エチレングリコールメチルエチルエーテル、ジエチ レングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコー ルジエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチ ルエーテル、1,2-ジメトキシエタン、ビス(2-メ トキシエチル) エーテル、p - ジオキサンなどのエーテ ル系溶媒、更にプロピレンカーボネート、γ-ブチロラ クトン、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルホルム アミド、ジメチルスルホキシド、シクロヘキサノンなど の極性溶媒を挙げることができる。これらのうち、微粒 20 子の分散性と分散液の安定性、またインクジェット法へ の適用のし易さの点で、水、アルコール類、炭化水素系 溶媒、エーテル系溶媒が好ましく、更に好ましい溶媒と しては水、炭化水素系溶媒を挙げることができる。これ らの溶媒は、単独でも、あるいは2種以上の混合物とし ても使用できる。

【0042】上記微粒子を溶媒に分散する場合の溶質濃 度は1重量%以上80重量%以下であり、所望の導電膜 の膜厚に応じて調整することができる。80重量%を超 えると凝集をおこしやすくなり、均一な塗布膜が得にく

【0043】上記微粒子分散液は、目的の機能を損なわ ない範囲で必要に応じてフッ素系、シリコーン系、ノニ オン系などの表面張力調節剤を微量添加することができ る。ノニオン系表面張力調節剤は、溶液の塗布対象物へ の濡れ性を良好化し、塗布した膜のレベリング性を改良 し、塗膜のぶつぶつの発生、ゆず肌の発生などの防止に 役立つものである。

【0044】かくして調製した微粒子分散液の粘度は1 mPa・s以上50mPa・s以下であることが好まし い。後述のインクジェット装置にて液体を塗布する場 合、粘度が1mPa・sより小さい場合にはノズル周辺 部がインクの流出により汚染されやすく、また粘度が5 OmPa・sより大きい場合は、ノズル孔での目詰まり 頻度が高くなり円滑な液滴の吐出が困難となるためであ

【0045】さらに、かくして調製した微粒子分散液の 表面張力は20 d y n/c m以上70 d y n/c m以下 の範囲に入ることが望ましい。後述のインクジェット装 置にて液体を塗布する場合、表面張力が20dyn/c 50 本実施形態に係るシリコン膜パターン形成方法は、表面

m未満であると、インク組成物のノズル面に対する濡れ 性が増大するため飛行曲りが生じ易くなり、70 d y n /cmを超えるとノズル先端でのメニスカスの形状が安 定しないためインク組成物の吐出量、吐出タイミングの 制御が困難になるためである。

【0046】以上の液体21をインクジェット法により 吐出する。基板上に付与されるインク滴の間隔は、吐出 周波数及びインクジェットヘッド及び基板の相対速度を 制御することによって制御する。特に、同一配線内で互 ンゼンなどの炭化水素系溶媒、またエチレングリコール 10 いに隣り合うインク滴が、基板上に付与された際の液体 の直径の1%以上10%以下の重なりを生じるように付 与されることが望ましい。すなわち、インク滴の間隔 は、基板上に付与された際の液体の直径の90%以上9 9%以下の長さであることが望ましい。これよりインク 滴の間隔が狭く重なりが大きいとバルジが発生し、良好 なラインが形成できない。一方これよりインク滴の間隔 が広く重なりが小さいと、吐出位置精度誤差により液体 の重なりが生じなくなり、切れた配線が形成されてしま う可能性がある。

> 【0047】(熱処理工程)図1(S3)に示すよう に、微粒子分散液21が所定パターンに塗布された基板 101は、溶媒を除去し、微粒子間の電気的接触をよく するために、熱処理に供される。熱処理は通常大気中で 行なわれるが、必要に応じて、窒素、アルゴン、ヘリウ ムなどの不活性ガス雰囲気中で行なうこともできる。上 記の熱処理の処理温度は溶媒の沸点(蒸気圧)、圧力お よび微粒子の熱的挙動により適宜定めればよく、特に限 定されるものではないが室温以上300℃以下で行なう ことが望ましい。プラスチックなどの基板を使用する場 30 合には、室温以上100℃以下で行なうことが好まし

> 【0048】熱処理は通常のホットプレート、電気炉な どによる処理の他、ランプアニールによって行なうこと もできる。ランプアニールに使用する光の光源として は、特に限定されないが、赤外線ランプ、キセノンラン プ、YAGレーザー、アルゴンレーザー、炭酸ガスレー ザー、XeF、XeCl、XeBr、KrF、KrC 1、ArF、ArClなどのエキシマレーザーなどを光 源として使用することができる。これらの光源は一般に 40 は、出力10W以上5000W以下の範囲のものが用い られるが、本実施形態では100W以上1000W以下 の範囲で十分である。

【0049】以上の工程により導電膜22が形成され る。本実施形態によれば、細線、厚膜の導電膜パターン を、バルジを発生させることなく形成することができ

【0050】<1-2. 第2実施形態:シリコン膜>第 2 実施形態として、本発明の膜パターン形成方法の一例 であるシリコン膜パターン形成方法について説明する。

11 処理工程と塗布工程と熱処理工程から構成される。

【0051】 (表面処理工程) まず、図1 (S1) に示 すように、シリコン膜パターンを形成すべき基板101 の表面にフルオロアルキルシランなどから自己組織化膜 を形成することにより、有機ケイ素化合物を含有した液 体に対する所定の接触角を持つように処理する。有機ケ イ素化合物を含有した液体に対する接触角は、30 [d e g] 以上60 [d e g] 以下であることが望ましい。 【0052】このように表面の撥液性(濡れ性)を制御 する方法、および基板101は第1実施形態と同様なの 10 で、その説明を省略する。

【0053】(塗布工程)次に、図1(S2)に示すよ うに、有機ケイ素化合物を含有する液体21を上記基板 101上にインクジェット方式で塗布する。

【0054】有機ケイ素化合物を含有する液体として は、有機ケイ素化合物を溶媒に溶解させた溶液を用い る。ここで用いられる有機ケイ素化合物は、一般式Si $_{n}X_{m}$ (ここで、Xは水素原子および/またはハロゲン 原子を表し、nは3以上の整数を表し、mはnまたは2 n-2または2nまたは2n+2の整数を表す)で表さ 20 れる還系を有するシラン化合物であることを特徴とす

【0055】ここでnは3以上であるが、熱力学的安定 性、溶解性、精製の容易性などの点でnは5~20程 度、特に5あるいは6の環状シラン化合物が好ましい。 5より小さい場合にはシラン化合物自体が環による歪み により不安定になるため取り扱いに難点が生じる。また nが20より大きい場合にはシラン化合物の凝集力に起 因する溶解性の低下が認められ使用する溶媒の選択が狭 まる。

【0056】また、本発明に使用するシラン化合物の一 般式SinXm中のXは水素原子および/またはハロゲ ン原子である。これらのシラン化合物はシリコン膜への 前駆体化合物であるため、熱処理および/または光処理 で最終的にはアモルファス或いは多結晶状シリコンにす る必要があり、ケイ素-水素結合、ケイ素-ハロゲン結 合は上記の処理で開裂し新たにケイ素ーケイ素結合が生 じ最終的にシリコンへと変化されるものである。ハロゲ ン原子としては、通常フッ素原子、塩素原子、臭素原 子、沃素原子であり、上記結合開裂の点で塩素、臭素が 40 好ましい。Xは水素原子単独またはハロゲン原子単独で もよいし、水素原子とハロゲン原子の総和がmとなるよ うな部分ハロゲン化シラン化合物でもよい。

【0057】有機ケイ素化合物を含有する液体の溶媒と しては、室温での蒸気圧が0.001mmHg以上20 0mmHg以下であるものが好ましい。その理由は第1 実施形態の導電性微粒子を含有した液体の場合と同様な ので説明を省略する。また、上記溶液の塗布をインクジ エット装置によって行う場合には、溶媒の蒸気圧は0.

しい。その理由は第1実施形態の導電性微粒子を含有し た液体の場合と同様なので説明を省略する。

【0058】使用する溶媒としては、上記の有機ケイ素 化合物を溶解できるものであれば特に限定されないが、 n-ヘプタン、n-オクタン、デカン、トルエン、キシ レン、シメン、デュレン、インデン、ジペンテン、テト ラヒドロナフタレン、デカヒドロナフタレン、シクロへ キシルベンゼンなどの炭化水素系溶媒、またエチレング リコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチ ルエーテル、エチレングリコールメチルエチルエーテ ル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレ ングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコール メチルエチルエーテル、1,2-ジメトキシエタン、ビ ス (2-メトキシエチル) エーテル、p-ジオキサンな どのエーテル系溶、さらにプロピレンカーボネート、γ ーブチロラクトン、N-メチル-2-ピロリドン、ジメ チルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、シクロヘキ サノンなどの極性溶媒を挙げることができる。これらの 内、有機ケイ素化合物の溶解性と該溶液の安定性の点で 炭化水素系溶媒、エーテル系溶媒が好ましく、さらに好 ましい溶媒としては炭化水素系溶媒を挙げることができ る。これらの溶媒は、単独でも、或いは2種以上の混合 物としても使用できる。

【0059】上記有機ケイ素化合物を溶媒に溶解する場 合の溶解質濃度は1重量%以上80重量%以下であり、 所望のシリコン膜厚に応じて調整することができる。8 0重量%を超えると凝集をおこしやすくなり、均一な膜 が得にくい。

【0060】上記溶液には、目的の機能を損なわない範 囲で必要に応じてフッ素系、シリコーン系、ノニオン系 などの表面張力調節剤を微量添加することができる。ノ ニオン系表面張力調節剤は、溶液の塗布対象物への濡れ 性を良好化し、塗布した膜のレベルリング性を改良し、 **塗膜のぶつぶつの発生、ゆず肌の発生などの防止に役立** つものである。

【0061】上記溶液の粘度は1mPa・s以上50m Pa・s以下であることが好ましい。その理由は第1実 施形態の導電性微粒子を含有した液体の場合と同様なの で説明を省略する。

【0062】さらに、上記溶液の表面張力は20dyn / c m以上70 d y n / c m以下の範囲に入ることが望 ましい。その理由は第1実施形態の導電性微粒子を含有 した液体の場合と同様なので説明を省略する。

【0063】以上の溶液をインクジェット法により吐出 する。なお、吐出工程は、一般に室温以上100℃以下 の温度で行われる。室温以下の温度では有機ケイ素化合 物の溶解性が低下し一部析出する場合があるからであ る。また吐出する場合の雰囲気は、窒素、ヘリウム、ア ルゴンなどの不活性ガス中で行うことが好ましい。さら 001mmHg以上50mmHg以下であることが望ま 50 に必要に応じて水素などの還元性ガスを混入したものが 好生しい。

【0064】また、吐出液滴の着弾間隔等の、パターン 形成のための吐出条件は、第1実施形態と同様なのでそ の説明を省略する。

13

【0065】(熱処理工程)図1(S3)に示すよう に、有機ケイ素化合物の溶液21が所定パターンに塗布 された基板101は、溶媒を除去すると共に有機ケイ素 化合物をアモルファスあるいは多結晶シリコンに変換す るために、熱処理に供される。熱処理は、窒素、アルゴ ン、ヘリウムなどの不活性ガス雰囲気中で行うこともで 10 きる。熱処理の処理温度は溶媒の沸点(蒸気圧)、圧力 および有機ケイ素化合物の熱的挙動により適宜決定され

【0066】通常アルゴン雰囲気中あるいは水素を含有 したアルゴン中で100~800℃程度で、好ましくは 200~600℃程度で、さらに好ましくは300℃~ 500℃程度で処理され、一般に到達温度が約550℃ 以下の温度ではアモルファス状、それ以上の温度では多 結晶状のシリコン膜が得られる。到達温度が300℃未 満の場合は、有機ケイ素化合物の熱分解が十分に進行せ 20 ず、十分な厚さのシリコン膜を形成できない場合があ る。多結晶状のシリコン膜を得たい場合は、上記で得ら れたアモルファス状シリコン膜のレーザーアニールによ って多結晶シリコン膜に変換することができる。上記レ ーザーアニールを行う場合の雰囲気も、ヘリウム、アル ゴンなどの不活性ガス、もしくはそれらに水素などの還 元性ガスを混入したものが好ましい。

【0067】熱処理は通常のホットプレート、電気炉な どによる処理の他、ランプアニールによって行うことも できる。ランプアニールに使用する光の光源としては、 特に限定されないが、赤外線ランプ、キセノンランプ、 YAGレーザー、アルゴンレーザー、炭酸ガスレーザ -, XeF, XeCl, XeBr, KrF, KrCl, ArF、ArClなどのエキシマレーザーなどを光源と して使用することができる。これらの光源は一般には、 出力10W以上5000W以下の範囲のものが用いられ るが、本実施形態では100W以上1000W以下の範 囲で十分である。

【0068】以上の工程によりアモルファスあるいは多 結晶のシリコン膜22が形成される。本実施形態によれ 40 ば、細線、厚膜のシリコン膜パターンを、バルジを発生 させることなく形成することができる。

【0069】<1-3、第3実施形態:強誘電体膜>第 3 実施形態として、本発明の膜パターン形成方法の一例 である強誘電体膜パターン形成方法について説明する。 本実施形態に係る強誘電体膜パターン形成方法は、表面 処理工程と塗布工程と熱処理工程から構成される。

【0070】(表面処理工程)まず、図1(S1)に示 すように、強誘電体膜パターンを形成すべき基板101 の表面にフルオロアルキルシランなどから自己組織化膜 50 【0078】以上のゾル液をインクジェット法により吐

を形成することにより、強誘電体の前駆体化合物を含有 する液体に対する所定の接触角を持つように処理する。 強誘電体の前駆体化合物を含有する液体に対する接触角 は、30 [deg] 以上60 [deg] 以下であること が望ましい。

【0071】このように表面の撥液性(濡れ性)を制御 する方法、および基板101は第1実施形態と同様なの で、その説明を省略する。

【0072】(塗布工程)次に、図1(S2)に示すよ うに、強誘電体の前駆体化合物を含有する液体21を上 記基板101上にインクジェット方式で塗布する。

【0073】強誘電体の前駆体化合物を含有する液体と しては、強誘電体の前駆体化合物のゾル液を用いる。強 誘電体の種類は、特に限定されないが例えばジルコニウ ム酸チタン酸鉛 (Pb (Zr、Ti) O3:PZT) が 好ましい。以下にPZTの前駆体化合物のゾル液の製法 の一例を述べる。有機系の溶媒として、化学式CH

3 (CH₂) 3 OCH₂ CH₂ OHで示される2-n-ブトキシエタノールを用いる。これに、PZTの原料成 分である、酢酸鉛:Pb(CHaCOO)っ・HっO、

ジルコニウムアセチルアセトナート: Zr (CH₃C OCHCOCH3)4、 チタニウムテトライソプロポ キシド: Ti [(CH3) 2CHO] 4を混合して溶か したものをゾルとする。酢酸鉛、ジルコニウムアセチル アセトナート、チタニウムテトライソプロポキシドの混 合比率は、100:52:48とする。また、添加剤と して、0.1mo1%のポタシウムアセテートを加え る。ただし、PZTの前駆体化合物のゾル液の製法は上 記に限定されるものではない。

30 【0074】上記強誘電体の前駆体化合物のゾル液の溶 質濃度は1重量%以上80重量%以下であり、所望の強 誘電体膜厚に応じて調整することができる。80重量% を超えると凝集をおこしやすくなり、均一な膜が得にく

【0075】上記ゾル液には、目的の機能を損なわない 範囲で必要に応じてフッ素系、シリコーン系、ノニオン 系などの表面張力調節剤を微量添加することができる。 ノニオン系表面張力調節剤は、溶液の塗布対象物への濡 れ性を良好化し、塗布した膜のレベルリング性を改良 し、塗膜のぶつぶつの発生、ゆず肌の発生などの防止に

【0076】上記ゾル液の粘度は1mPa・s以上50 mPa・s以下であることが好ましい。その理由は第1 実施形態の導電性微粒子を含有した液体の場合と同様な ので説明を省略する。

役立つものである。

【0077】さらに、上記溶液の表面張力は20dyn / c m以上70 d y n / c m以下の範囲に入ることが望 ましい。その理由は第1実施形態の導電性微粒子を含有 した液体の場合と同様なので説明を省略する。

出する。吐出液滴の着弾間隔等の、パターン形成のため の吐出条件は、第1実施形態と同様なのでその説明を省

【0079】(熱処理工程)図1(S3)に示すよう に、ゾル液21が所定パターンに塗布された基板101 は、溶媒の乾燥および脱脂を経て最終的に強誘電体膜に 変換するために熱処理に供される。熱処理は通常大気中 で行われるが、必要に応じて、窒素、アルゴン、ヘリウ ムなどの不活性ガス雰囲気中で行うこともできる。上記 の熱処理の処理温度は適宜定めればよく特に限定される 10 パルス信号を供給する。 ものではないが、乾燥工程は室温以上200℃以下で行 うことが望ましく、脱脂工程は300℃以上500以下 で行うことが望ましく、強誘電体膜変換工程は700℃ 以上で行うことが望ましい。

【0080】熱処理は通常のホットプレート、電気炉な どによる処理の他、ランプアニールによって行うことも できる。ランプアニールに使用する光の光源としては、 特に限定されないが、赤外線ランプ、キセノンランプ、 YAGレーザー、アルゴンレーザー、炭酸ガスレーザ -, XeF, XeCl, XeBr, KrF, KrCl, ArF、ArC1などのエキシマレーザーなどを光源と して使用することができる。これらの光源は一般には、 出力10W以上5000W以下の範囲のものが用いられ るが、本実施形態では100W以上1000W以下の範 囲で十分である。

【0081】以上の工程により強誘電体膜22が形成さ れる。本実施形態によれば、細線、厚膜の強誘電体膜パ ターンを、バルジを発生させることなく形成することが できる。

明の膜パターンの形成方法に用いられる膜パターン形成 装置の概略斜視図である。膜パターン形成装置100 は、インクジェット式の液体塗布装置を備えており、イ ンクジェットヘッド群1、X方向駆動軸4、Y方向ガイ ド軸5、制御装置6、載置台7、クリーニング機構部 8、基台9およびヒータ15を備えている。

【0083】インクジェットヘッド群1は、所定の液体 をノズル (吐出口) から吐出して所定間隔で基板に付与 するインクジェット塗布手段としてのヘッドを備えてい

【0084】載置台7は、この塗布装置によって液体を 付与される基板101を載置させるもので、この基板1 01を基準位置に固定する機構を備える。

【0085】X方向駆動軸4には、X方向駆動モータ2 が接続されている。X方向駆動モータ2は、ステッピン グモータ等であり、制御装置6からX軸方向の駆動信号 が供給されると、X方向駆動軸4を回転させる。X方向 駆動軸4が回転させられると、インクジェットヘッド群 1がX軸方向に移動する。

【0086】 Y方向ガイド軸5は、基台9に対して動か 50 板上における、金微粒子分散液のインクジェット吐出液

16

ないように固定されている。載置台7は、Y方向駆動モ ータ3を備えている。Y方向駆動モータ3は、ステッピ ングモータ等であり、制御装置6からY軸方向の駆動信 号が供給されると、載置台7をY軸方向に移動させる。 【0087】制御回路6は、インクジェットヘッド群1 の各ヘッドに液滴の吐出制御用の電圧を供給する。ま た、X方向駆動モータ2にインクジェットヘッド群1の X軸方向の移動を制御する駆動パルス信号を、Y方向駆 動モータ3に載置台7のY軸方向の移動を制御する駆動

【0088】クリーニング機構部8は、インクジェット ヘッド群1をクリーニングする機構を備えている。クリ ーニング機構部8には、図示しないY方向の駆動モータ が備えられる。このY方向の駆動モータの駆動により、 クリーニング機構8は、Y方向ガイド軸5に沿って移動 する。クリーニング機構8の移動も、制御装置6によっ て制御される。

【0089】ヒータ15は、ここではランプアニールに より基板101を熱処理する手段であり、基板上に塗布 された液体の蒸発・乾燥を行うとともに機能性材料の膜 に変換させる。このヒータの電源の投入及び遮断も制御 回路6によって制御される。本実施形態の膜パターン形 成装置100によれば、細線、厚膜の膜パターンを、バ ルジを発生させることなく形成することができる。

【0090】<3-1. 実施例1:液滴の間隔>直径1 0 n m の金微粒子がトルエン中に分散した金微粒子分散 液(真空冶金社製、商品名「パーフェクトゴールド」) にキシレンを添加しその粘度を3cpとした液体を、撥 液処理を施したガラス基板上にインクジェット装置によ 【0082】<2.膜パターン形成装置>図2は、本発 30 り所定のドット間隔で吐出し、導電膜ラインを形成し た。ドット間隔の変更は、ステージ移動速度を一定とし て吐出周波数のみを調整することにより行なった。イン クジェットヘッドとしては市販のプリンター(商品名 「MI930C」)のヘッドを使用した。ただし、イン ク吸入部がプラスチック製であるため、有機溶剤に対し て溶解しないよう吸入部を金属製の治具に変更したもの を用いた。

> 【0091】基板の撥液処理は以下の方法で行なった。 まずガラス基板に、前処理として波長172nmの紫外 40 光を10mWで10分間照射してクリーニングを行なっ た。次に、撥液性の自己組織化膜をガラス基板全面に形 成するために、ガラス基板とトリデカフルオロー1, 1, 2, 2テトラヒドロオクチルトリエトキシシラン 0.5ミリリットルとを、同一の密閉容器に入れて48 時間室温で放置することにより、ガラス基板上に、表面 にフルオロアルキル基を有する自己組織化膜を形成し た。処理後の基板に対する金微粒子分散液の接触角はお よそ60 [deg] であった。

【0092】この方法で撥液化処理を行なったガラス基

滴の直径の吐出電圧依存性は、表1の通りであった。

*【表1】

[0093]

4								
吐出電圧 (V)	15	16	17	18	19	20		
ドット径 (μm)	58	64	66	67	70	72		

吐出電圧20Vでの吐出では、基板上の液滴の直径は7 2μmであった。また、吐出電圧20Vにおけるインク ジェット液滴の体積はおよそ25ピコリットルで、基板 に着弾する前の液滴の直径は36 μmであった。

【0094】吐出電圧20Vにおいて、最初の比較例と してドット間隔35μmで、すなわちインクジェット液 滴が既に基板上に付与された先の液滴に直接当たるドッ ト間隔で吐出してラインを形成したところ、形成された ラインは形状が極めて不安定で、断線箇所が多く存在し た。

【0095】更なる比較例としてドット間隔60µm で、すなわち基板上での液滴同士の重なりが12μm (基板上におけるドット直径に対して約17%)となる 3に示すようにインクが基板上の埃等のイレギュラー部 に集中することにより生じるバルジが多く発生した。更 に時間が経つとインクはバルジに集まり、断線部が多く

【0096】そこで次に、ドット間隔70μmで、すな わち基板上での液滴同士の重なりが 2 μm (基板上にお けるドット直径に対して約3%)となるドット間隔で吐 出してライン形成を行なったところ、図4に示すように ドット形状が残り形状が波状ではあるものの、乱れの無 い安定したラインが形成された。

【0097】この基板に対して、ホットプレートによっ て300℃で30分間の熱処理を施すことにより、膜厚 0.5μ mの金線を得た。その抵抗率はおよそ 5μ Ω c mであった。

【0098】<3-2. 実施例2:液体に対する基板の 接触角>実施例1の方法で自己組織化膜を形成した後 に、紫外光を照射することにより撥水性を低下させた基 板上に、実施例1と同様のインク、インクジェット装置 を用いて導電膜ラインを形成した。

【0099】まず比較例として、実施例1の方法で自己 40 組織化膜を形成した後に、紫外光を10mW/cm²で 30分間照射した基板上にライン形成を行なった。自己 組織化膜が完全に除去されたため、紫外光照射後の基板 は親水性が高く、基板に対する金微粒子分散液の接触角 はおよそ10 [deg]であった。吐出電圧20 Vでの 吐出では、この基板上の液滴の直径は230μmであっ た。ドット間隔210μmで、すなわち基板上での液滴 同士の重なりが20μm(基板上におけるドット直径に 対して約9%)となるドット間隔で吐出してライン形成 を行なったところ、基板上での液滴の濡れ広がりが大き 50 はまったく形成されなかった。

いために、形状が非常に乱れたラインが形成された。次 にドット間隔100μmでラインを形成したが、ライン 形状の乱れは同様に著しいものであった。

18

10 【0100】そこで、実施例1の方法で自己組織化膜を 形成した後に、紫外光を10mW/cm²で5分間照射 した基板上にライン形成を行なった。比較例に比べ自己 組織化膜の除去量が小さかったため、紫外光照射後の基 板はある程度の撥液性を有しており、基板に対する金微 粒子分散液の接触角はおよそ30 [deg]であった。 吐出電圧20Vでの吐出では、この基板上の液滴の直径 は150μmであった。ドット間隔135μmで、すな わち基板上での液滴同士の重なりが15 μm (基板上に おけるドット直径に対して10%)となるドット間隔で ドット間隔で吐出してライン形成を行なったところ、図 20 吐出してライン形成を行なったところ、実施例1で形成 したラインに比べ線幅は大きいものの、図4のような波 状の形状ではなく、直線の形状を有する安定したライン が形成された。

> 【0101】更に他の比較例として、銀微粒子分散液を 基板上にインクジェット吐出した。銀微粒子分散液は次 のようにして調整した。まず、硝酸銀90mgを水50 0ミリリットルに溶解し100℃に加熱し、攪拌しなが ら更に1%濃度のクエン酸ナトリウム水溶液10ミリリ ットルを加えそのまま80分間沸騰させた。これによっ 30 て凝集を防止するためのクエン酸で周囲を覆われた銀コ ロイドが、水溶液中に分散した液体が得られた。この銀 コロイドの平均粒径は30nmであった。この液体を遠 心分離で濃縮した後、再び水と表面張力調整剤を加えて インク化し、粘度と表面張力がインクジェットヘッドで 吐出可能となるように調整した。

【0102】このように調整した銀微粒子分散液を、実 施例1の方法で自己組織化膜を形成した基板上に、実施 例1と同様のインクジェット装置により吐出し、導電膜 ラインを形成した。

【0103】基板に対する銀微粒子分散液の接触角はお よそ80 [deg]であった。吐出電圧20Vでの吐出 では、基板上の液滴の直径は48μmであった。ドット 間隔45μmで、すなわち基板上での液滴同士の重なり が3 μm (基板上におけるドット直径に対して約6%) となるドット間隔で吐出してライン形成をおこなったと ころ、インクジェット液滴が基板に着弾し既に基板上に ある液滴と接した際に、その液滴に取り込まれてしまう という現象が起こり、いくつかのインクジェット液滴が 集合してできる大きな液滴が形成されるのみで、ライン

【0104】<3-3. 実施例3>実施例1の方法によ り形成するラインを、1回のライン形成毎に300℃、 30分間の導電膜変換工程を行ないながら、同一ライン 上に5回繰り返し形成することにより厚膜の導電膜ライ ンを形成した。1回目の導電膜変換工程後のラインの線 幅は72μmで、5回目の導電膜変換工程後のラインの 線幅も同じく72μmであった。また、ラインの形状が 実施例1の図4のような波線状のものではなく、比較的 良好な直線状のものとなった。5回目の導電膜変換工程 後のラインの膜厚は2.5μmであった。

【0105】<3-4、実施例4>実施例1の方法によ り形成するラインを、1回のライン形成毎に100℃、 10分間の液体乾燥工程を行ないながら、同一ライン上 に5回繰り返し形成することにより厚膜の導電膜ライン を形成した。1回目の乾燥工程後のラインの線幅は72 μmで、5回目の吐出を行なった後の300℃、30分 間の導電膜変換工程後のラインの線幅は85 µmであっ た。また、ラインの形状が実施例1の図4のような波線 状のものではなく、比較的良好な直線状のものとなっ た。5回目の吐出を行なった後の導電膜変換工程後の膜 20 厚は2. 2μ mであった。

【0106】これに対する比較例として、実施例1の方 法により形成するラインを、熱処理の工程を挟むことな く、同一ライン上に5回繰り返し吐出することにより導 電膜ラインを形成した。1回目の吐出後のラインの線幅 は72 µ mで、5回目の吐出を行なった後の300℃、 30分間の導電膜変換工程後のラインの線幅は150μ mであった。また、ラインの形状が実施例1の図4のよ うな波線状のものではなく、比較的良好な直線状のもの となったが、液量が多くなったためか、いくつかのバル 30 ジの生成が見られた。5回目の吐出を行なった後の導電 膜変換工程後の膜厚は1.5 μmであった。

【0107】<4-1. 応用例1:導電膜を用いた液晶 装置>第1の応用例として、本発明の電気光学装置の一 例である液晶装置について説明する。図5は、本応用例 に係る液晶装置の第1基板上の信号電極等の平面レイア ウトを示すものである。本応用例に係る液晶装置は、こ の第1基板と、走査電極等が設けられた第2基板 (図示 せず)と、第1基板と第2基板との間に封入された液晶 (図示せず) とから概略構成されている。

【0108】図5に示すように、第1基板300上の画 素領域303には、複数の信号電極310…が多重マト リクス状に設けられている。特に各信号電極310… は、各画素に対応して設けられた複数の画素電極部分3 10 a…とこれらを多重マトリクス状に接続する信号配 線部分310b…とから構成されており、Y方向に伸延 している。

【0109】また、符号350は1チップ構造の液晶駆 動回路で、この液晶駆動回路350と信号配線部分31 0b…の一端側(図中下側)とが第1引き回し配線33 50 青色蛍光体517(B)が各々配置されている。

1…を介して接続されている。

【0110】また、符号340…は上下導通端子で、こ の上下導通端子340…と、図示しない第2基板上に設 けられた端子とが上下導通材341…によって接続され ている。また、上下導通端子340…と液晶駆動回路3 50とが第2引き回し配線332…を介して接続されて

【0111】本応用例では、上記第1基板300上に設 けられた信号配線部分310b…、第1引き回し配線3 10 31…、第2引き回し配線332…が、各々上記膜パタ ーン形成装置を用いて、第1実施形態に係る導電膜パタ ーン形成方法によって形成されている。本液晶装置によ れば、上記各配線類の断線や短絡等の不良が生じにく く、しかも、小型化、薄型化が可能な液晶装置とするこ とができる。

【0112】<4-2. 応用例2:導電膜を用いたプラ ズマ型表示装置>第2の応用例として、本発明の電気光 学装置の他の一例であるプラズマ型表示装置について説 明する。図6は本応用例に係るプラズマ型表示装置50 0の分解斜視図を示す。

【0113】この応用例のプラズマ型表示装置500 は、互いに対向して配置されたガラス基板501とガラ ス基板502と、これらの間に形成された放電表示部5 10とから概略構成される。

【0114】放電表示部510は、複数の放電室516 が集合されてなり、複数の放電室516のうち、赤色放 電室516(R)、緑色放電室516(G)、青色放電 室516 (B) の3つの放電室516が対になって1画 素を構成するように配置されている。

【0115】前記(ガラス)基板501の上面には所定 の間隔でストライプ状にアドレス電極511が形成さ れ、それらアドレス電極511と基板501の上面とを 覆うように誘電体層519が形成され、更に誘電体層5 19上においてアドレス電極511、511間に位置し て各アドレス電極511に沿うように隔壁515が形成 されている。なお、隔壁515においてはその長手方向 の所定位置においてアドレス電極511と直交する方向 にも所定の間隔で仕切られており(図示略)、基本的に はアドレス電極511の幅方向左右両側に隣接する隔壁 40 と、アドレス電極511と直交する方向に延設された隔 壁により仕切られる長方形状の領域が形成され、これら 長方形状の領域に対応するように放電室516が形成さ れ、これら長方形状の領域が3つ対になって1画素が構 成される。また、隔壁515で区画される長方形状の領 域の内側には蛍光体517が配置されている。蛍光体5 17は、赤、緑、青の何れかの蛍光を発光するもので、 赤色放電室516(R)の底部には赤色蛍光体517

(R) が、緑色放電室 516 (G) の底部には緑色蛍光 体517(G)が、青色放電室516(B)の底部には

【0116】次に、前記ガラス基板502側には、先の アドレス電極511と直交する方向に複数の ITOから なる透明表示電極512がストライプ状に所定の間隔で 形成されるとともに、高抵抗のITOを補うために、金 属からなるバス電極512aが形成されている。また、 これらを覆って誘電体層513が形成され、更にMgO などからなる保護膜514が形成されている。

【0117】そして、前記基板501とガラス基板50 2の基板2が、前記アドレス電極511…と透明表示電 貼り合わされ、基板501と隔壁515とガラス基板5 02側に形成されている保護膜514とで囲まれる空間 部分を排気して希ガスを封入することで放電室516が 形成されている。なお、ガラス基板502側に形成され る表示電極512は各放電室516に対して2本ずつ配 置されるように形成されている。

【0118】上記アドレス電極511と表示電極512 は図示略の交流電源に接続され、各電極に通電すること で必要な位置の放電表示部510において蛍光体517 を励起発光させて、カラー表示ができるようになってい 20 る。

【0119】本応用例では、上記アドレス電極511と 表示電極512およびバス電極512aが、各々上記膜 パターン形成装置を用いて、第1実施形態に係る導電膜 パターン形成方法によって形成されている。本応用例の プラズマ型表示装置によれば、上記各電極の断線や短絡 等の不良が生じにくく、しかも、小型化、薄型化が可能 なプラズマ型表示装置とすることができる。

【0120】<4-3、応用例3:電子機器>第3の応 用例として、上記応用例を備えた、本発明の電子機器の 具体例について説明する。7(a)は、携帯電話の一例 を示した斜視図である。図7(a)において、600は 携帯電話本体を示し、601は<応用例1>の液晶装置 を備えた液晶表示部を示している。

【0121】図7(b)は、ワープロ、パソコンなどの 携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。図7 (b) において、700は情報処理装置、701はキー ボードなどの入力部、703は情報処理本体、702は <応用例1>の液晶装置を備えた液晶表示部を示してい

【0122】図7(c)は、腕時計型電子機器の一例を 示した斜視図である。図7(c)において、800は時 計本体を示し、801は<応用例1>の液晶装置を備え た液晶表示部を示している。

【0123】図7(a)~(c)に示す電子機器は、上 記<応用例1>の液晶装置を備えたものであるので、配 線類の断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、小型 化、薄型化が可能となる。

【0124】なお、本応用例の電子機器は液晶装置を備

装置、有機エレクトロルミネッセンス表示装置等、他の

電気光学装置を備えた電子機器とすることもできる。 【0125】<4-4. 応用例4: 導電膜を用いた非接 触型カード媒体>第4の応用例として、本発明の非接触 型カード媒体について説明する。本応用例に係る非接触 型カード媒体400は図8に示すように、カード基体4 02とカードカバー418から成る筐体内に、半導体集 積回路チップ408とアンテナ回路412を内蔵し、図 示されない外部の送受信機と電磁波または静電容量結合 極512…を互いに直交させるように対向させて相互に 10 の少なくとも一方により電力供給あるいはデータ授受の

> 【0126】本応用例では、上記アンテナ回路412 が、上記膜パターン形成装置を用いて、第1実施形態に 係る導電膜パターン形成方法によって形成されている。 【0127】本応用例の非接触型カード媒体によれば、

少なくとも一方を行うようになっている。

上記アンテナ回路412の断線や短絡等の不良が生じに くく、しかも、小型化、薄型化が可能な非接触型カード 媒体とすることができる。

【0128】<4-5. 応用例5:強誘電体膜を用いた インクジェット式記録ヘッド>第5の応用例として、イ ンクジェット式記録ヘッドについて説明する。図10 は、本応用例に係るインクジェット式記録ヘッドの分解 斜視図である。また図11は、インクジェット式記録へ ッドの主要部一部断面図である。図10に示すように、 本インクジェット式記録ヘッドは、ノズル板10、圧力 室基板20、振動板30および筐体25を備えて構成さ

【0129】図11に示すように、圧力室基板20は、 キャビティ26、側壁27、リザーバ23および供給口 24を備えている。キャビティ26は、圧力室であって シリコン等の基板をエッチングすることにより形成され るものである。側壁27は、キャビティ26間を仕切る よう構成され、リザーバ23は、インクタンク口35に 連通しており、各キャビティ26にインク充填時にイン クを供給可能な共通の流路として構成されている。供給 口24は、各キャビティ26にインクを導入可能に構成 されている。

【0130】振動板30は圧力室基板20の一方の面に 貼り合わせ可能に構成されている。振動板30には圧電 40 体素子40が設けられている。圧電体素子40は、振動 板30上に所定の形状で形成されて構成されている。

【0131】ノズル板10は、圧力室基板20に複数設 けられたキャビティ(圧力室)26の各々に対応する位 置にそのノズル穴11が配置されるよう、圧力室基板2 0に貼り合わせられている。ノズル板10を貼り合わせ た圧力室基板20は、さらに図10に示すように筐体2 5に填められて、インクジェット式記録ヘッド1を構成 している。

【0132】図9に圧電体素子40の層構造を説明する えるものとしたが、上記<応用例2>のプラズマ型表示 50 断面図を示す。図9に示すように、振動板30は絶縁膜 31および下部電極32を積層して構成され、圧電体素子40は圧電体層41および上部電極42を積層して構成されている。下部電極32、圧電体層41および上部電極42によって圧電体素子として機能させることができる。

【0133】絶縁膜31は、導電性のない材料、例えばシリコン基板を熱酸化等して形成された二酸化珪素により構成され、圧電体層の体積変化により変形し、キャビティ26の内部の圧力を瞬間的に高めることが可能に構成されている。

【0134】下部電極32は、圧電体層に電圧を印加するための上部電極42と対になる電極であり、導電性を有する材料、例えば、チタン(Ti)層、白金(Pt)層、チタン(Ti)層を積層して構成されている。このように複数の層を積層して下部電極を構成するのは、白金層と圧電体層、白金層と絶縁膜との密着性を高めるためである。

【0135】圧電体層41は、強誘電体により構成されており、本応用例ではPZTを用いる。PZT以外の強誘電体としては、マグネシウムニオブ酸ジルコニウム酸 20 チタン酸鉛(Pb(Mg、Nb)(Zr、Ti) O_3 : PMN-PZT)等が好ましい。

【0136】上部電極膜42は、圧電体層に電圧を印加するための一方の電極となり、導電性を有する材料、例えば白金(Pt)で構成されている。

【0137】本応用例では、上記圧電層41が、各々上 記膜パターン形成装置を用いて、第3実施形態に係る強 誘電体膜パターン形成方法によって形成されている。本 応用例のインクジェット式記録ヘッドによれば、上記強 誘電体膜パターン類の断線や短絡等の不良が生じにく く、しかも、小型化、薄型化が可能なインクジェット式 記録ヘッドとすることができる。

【0138】 < 4-6. 応用例6:シリコン膜を用いた TFT基板>第6の応用例として、TFT基板について 説明する。図12は、本応用例に係るTFT基板の平面 図(a)及びそのA-A'線断面図(b)である。図に 示すように、本TFT基板210は、基板201上に複 数の薄膜トランジスタ202を備えている。これら薄膜 トランジスタのソース電極212がソース線204に、 ゲート電極203が信号線に、ドレイン電極209が画 40 る。 素電極206、207、208にそれぞれ接続されている。

【0139】ソース電極212とドレイン電極209との間にはシリコン薄膜211が設けられており、ここにチャネル領域が形成される。シリコン薄膜211は、上記第2実施形態のシリコン膜パターン形成方法により形成される。

【0140】そして、上記の信号線及び電極の間には絶 縁膜205、220等が形成され、相互の絶縁が図られ ている。 24

【0141】このように構成されたTFT基板210 は、図示しない駆動回路に接続され、図示しない液晶板 等と貼り合わせられることにより、液晶表示装置等とし て用いることができる。本TFT基板によれば、上記シ リコン膜パターンを微細且つ正確に形成することがで き、しかも、小型化、薄型化することができる。

【発明の効果】本発明によれば、微細な膜パターンを形成することができ、工程も簡略化された機能性膜パターンの形成方法を提供することができる。また、膜厚が厚く電気伝導などの機能発揮に有利なパターンを形成することのできる機能性膜パターンの形成方法を提供することができる。

【0142】また、微細な膜パターンを容易に形成することができる機能性膜パターンの形成装置を提供することができる。

【0143】また、本発明の導電膜配線によれば、膜厚が厚く電気伝導に有利で、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも微細に形成可能な導電膜配線とすることができる。

0 【0144】また、本発明によれば、配線部やアンテナの断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、小型化、 薄型化が可能な電気光学装置、及びこれを用いた電子機 器、並びに非接触型カード媒体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態による膜パターンの形成方 法による製造工程の説明図である。

【図2】 本発明の実施形態による膜パターンの形成方 法に用いられる膜パターン形成装置の概略斜視図であ 30 る。

【図3】 本発明の比較例において形成された膜パターンである導電膜配線の概略平面図である。

【図4】 本発明の実施例において形成された膜パターンである導電膜配線の概略平面図である。

【図5】 本発明に係る液晶装置の基板上の信号電極等 の平面レイアウトを示す図である。

【図6】 本発明に係るプラズマ型表示装置の分解斜視 図である。

【図7】 本発明に係る電子機器の具体例を示す図である

【図8】 本発明に係る非接触型カード媒体の構造を示す図である。

【図9】 本発明の応用例に係る圧電体素子の層構造を 説明する断面図である。

【図10】 本発明の応用例に係るインクジェット式記録へッドの分解斜視図である。

【図11】 上記インクジェット式記録ヘッドの主要部 一部断面図である。

【図12】 本発明の応用例に係るTFT基板の平面図 50 (a)及びそのA-A、線断面図(b)である。 25

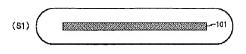
【符号の説明】 101 基板

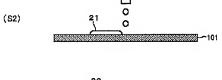
2 1 液体 22 機能性膜

100 膜パターン形成装置

インクジェットヘッド群

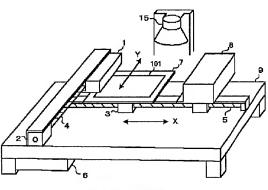






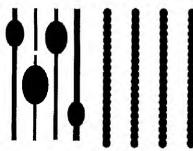


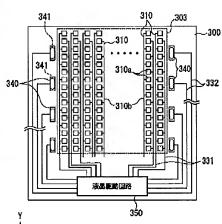
【図2】



100: 膜パターン形成装置

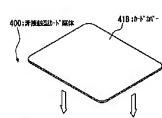


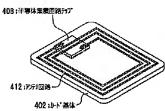




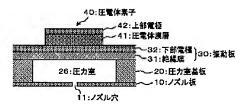
【図5】

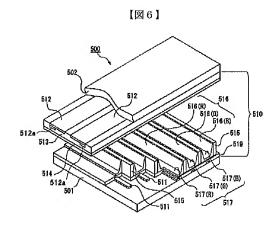
【図8】

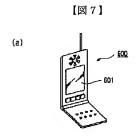




【図9】

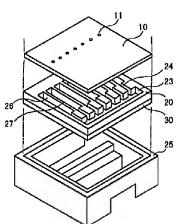


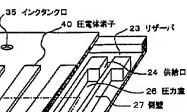








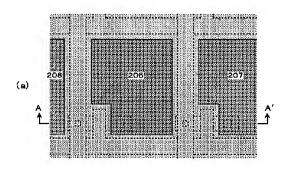


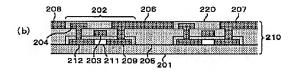


【図11】

20 圧力室基板

【図12】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G02F	1/13	1 0 1	H01J	9/02	F	5 C O 2 7
H01J	9/02			11/02	В	5 C O 4 O
	11/02		H01L	21/288	Z	5 F O 4 5
H01L	21/288			21/31	Α	5 F 1 1 0
	21/31		B 4 1 J	3/04	101Z	
	21/336		H01L	29/78	618A	
	29/786					

Fターム(参考) 2C056 FA04 FB01

2H088 FA18 FA30 HA01 HA02 HA04

HA08 MA20

4D075 AC07 AC09 AC92 AC93 AE16

BB24Y BB26Z BB68X BB91X

CA13 CA22 CA36 DA04 DA06

DB01 DB13 DB14 DB31 DC19

DC21 DC24 DC27 EA07 EA10

EB16 EB42 EC10 EC60

4F041 AA02 AA05 AB02 BA10 BA13

BA22 BA56

4M104 AA01 BB01 BB04 BB05 BB07

BB08 BB09 BB36 CC01 DD28

DD51 DD80 DD81 HH14 HH16

5C027 AA01 AA02

5C040 GC19 JA13

5F045 AB03 AB04 AC16 AC17 AF07

AF12 BB08 CA15 EB19 HA16

5F110 AA16 AA26 BB01 CC01 CC02

DD12 GG02 GG13 GG42 PP02

PP03 PP13